

深圳市诚德利电子科技有限公司

Shenzhen Chengdeli Electronics Technology Co.,Ltd

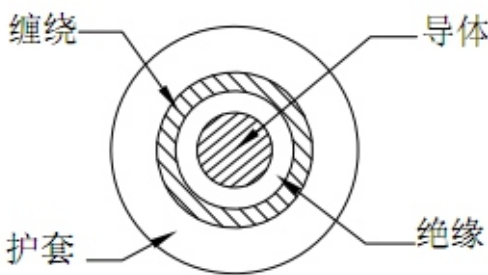
规格书

品名：UL1185 系列				依据标准：UL758		
检验项目				规格值		
构造	绝缘平均厚度			0.38mm		
	绝缘最小厚度≥			0.33mm		
	被覆厚度			0.38mm		
	被覆最小厚度≥			0.33mm		
性能	额定温度			80℃		
	额定电压			300V		
	火花电压			2000V		
	绝缘	老化前	伸长率	%	≥100	
			抗张强度	Kgf/mm ²	≥1.05	
		老化后	伸长率	%	-----	
			抗张强度	Kgf/mm ²	-----	
	被覆	老化前	伸长率	%	-----	
			抗张强度	Kgf/mm ²	-----	
		老化后	伸长率	%	-----	
			抗张强度	Kgf/mm ²	-----	
	绝缘电阻 MΩ . Km			≥0.762		
	耐压试验			不击穿	2.0KV/1min	
	低温弯曲实验			不开裂	(-10±2)℃ 4h	
	热冲击试验			不开裂	(121±1)℃ 1h	
	变形实验			≤50%	(121±1)℃ 1h	
	阻燃试验			通过阻燃		
印字：						
核 准			审 核			
			制 定			

样品承认书

型号规格	UL1185 系列	颜 色	任意色		
发行单位	研发课	文件编号	YR3CDL-038		
发行数量	2 套	版 本	A0	发行时间	2015-10-16

构造图示：



品质检验标准：

- 1、 外径、铜线符合公差范围。
- 2、 同心度符合标准要求。
- 3、 所有成品必须都做导通试验。
- 4、 印字良好、内容正确、无残缺、油印、拉条等。
- 5、 包装良好、无乱线、无刮伤。
- 6、 其它检验标准参照规格书。

导体						绝缘 外径 mm	完成 外径 mm	标准 长度
线号 AWG	导体构造 NO./mm	绞距 mm	绞合 外径 mm	电阻 Ω /Km 20℃	缠绕 mm			公制 (m)
30	7/0.102±0.005	≤13	0.31	≤376.96	31/0.1±0.005	1.1±0.05	2.1±0.1	610
28	7/0.127±0.005	≤13	0.38	≤237.25	34/0.1±0.005	1.2±0.05	2.2±0.1	610
26	7/0.16±0.005	≤15	0.48	≤148.94	36/0.1±0.005	1.3±0.05	2.3±0.1	610
24	11/0.16±0.005	≤18	0.61	≤93.25	39/0.1±0.005	1.4±0.05	2.4±0.1	610
22	17/0.16±0.005	≤20	0.76	≤55.0	45/0.1±0.005	1.5±0.05	2.6±0.1	610
20	20/0.16±0.005	≤32	0.94	≤34.6	49/0.1±0.005	1.8±0.05	2.8±0.1	610
18	41/0.16±0.005	≤51	1.18	≤21.8	54/0.1±0.005	2.1±0.05	3.1±0.1	610